

Instituto Superior Técnico

MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES

Sistemas Integrados Analógicos

Design de um Amplificador

João Bernardo Sequeira de Sá n.º 68254 Maria Margarida Dias dos Reis n.º 73099 Nuno Miguel Rodrigues Machado n.º 74236

Índice

| | 3.3 Budget da Corrente | . 13 |
|---|---|------|
| | 3.2 Slew-Rate, Ganho, Largura de Banda e Margem de Fase | . 11 |
| | 3.1 Slew-Rate | . 4 |
| 3 | B Dimensionamento dos Transístores | 4 |
| 2 | 2 Funcionamento Teórico do Circuito | 2 |
| 1 | 1 Introdução | 1 |

1 Introdução

Pretende-se projectar um amplificador folded cascode CMOS OTA de dois andares de acordo com as especificações da seguinte tabela.

| | Tabela 1: | Características | do am | plificador | a ı | orojectar. |
|--|-----------|-----------------|-------|------------|-----|------------|
|--|-----------|-----------------|-------|------------|-----|------------|

| Especificação | Símbolo | Valor |
|--------------------------------------|---------|----------------------|
| Tensão de Alimentação | Vdd | 3.3 V |
| Ganho para Sinais de Baixa Amplitude | Av | 70 dB |
| Largura de Banda | Bw | 60 kHz |
| Margem de Fase | PM | 60° |
| Capacidade da Carga | CL | 0.25 pF |
| Slew-Rate | SR | 200 V/μs |
| Budget da Corrente | IDD | 400 μΑ |
| Área de <i>Die</i> | / | 0.02 mm ² |

O circuito de ponto de partida para a realização do projecto é apresentado de seguida.



Figura 1: Circuito do amplificador a projectar.

2 Funcionamento Teórico do Circuito

O circuito a desenvolver é do tipo folded cascode CMOS OTA (Operational Transconductance Amplifier). Os amplificadores OTA são caracterizados por apresentar ganhos e valores de impedância de saída elevados. O valor elevado da impedância de saída faz com que sejam especialmente indicados para cargas capacitivas podendo, no entanto, servir para cargas resistivas pequenas através de feedback.

Quando se compara o folded cascode com o telescopic observa-se que se tem o dobro da corrente e ganhos muito similares. No entanto, deve-se notar que se tem melhor largura de banda, slew-rate, estabilidade e impedância de saída mais elevada. O compromisso por estas qualidades é uma velocidade de resposta inferior, assim como índices de ruido superiores e uma pior resposta na frequência.

Analisando o circuito da Figura 1 em pormenor identificam-se 5 blocos, sendo importante analisar a função de cada um, para que melhor se possa compreender o funcionamento e comportamento do circuito na sua totalidade. O Bloco 1 representa o transístor responsável pela polarização do circuito. O Bloco 2 representa um par diferencial PMOS. O Bloco 3 corresponde a um espelho de corrente cascode básico do tipo PMOS. O Bloco 4 actua como isolamento. O Bloco 5 funciona como fonte de corrente que "puxa" sempre I (corrente de M_{11}) para o ground.

Relativamente ao par diferencial, o circuito pode funcionar de acordo com três situações:

- $v_{in-} = v_{in+} \rightarrow \text{situação } 1$
- $v_{in-} > v_{in+} \rightarrow \text{situação } 2$
- $v_{in-} < v_{in+} \rightarrow \text{situação } 3$

Na situação 1, cada transístor do par diferencial, M_1 e M_2 , tem metade da corrente que passa em M_{11} e o circuito apresenta o seguinte comportamento.

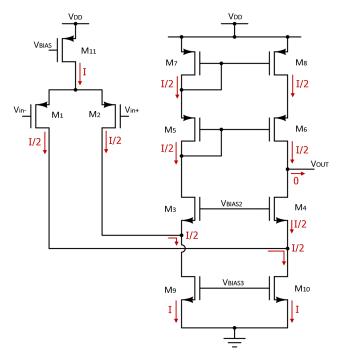


Figura 2: Funcionamento do circuito na situação 1.

Considerando agora o extremo da situação 2, a tensão na gate de M_1 toma o valor máximo da fonte de tensão que polariza esse transístor e a tensão na gate de M_2 é nula. Assim, o circuito apresenta o seguinte comportamento.

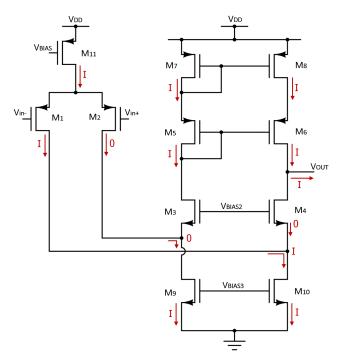


Figura 3: Funcionamento do circuito no extremo da situação 2.

Considerando agora o extremo da situação 3, a tensão na gate de M_2 toma o valor máximo da fonte de tensão que polariza esse transístor e a tensão na gate de M_1 é nula. Assim, o circuito apresenta o seguinte comportamento.

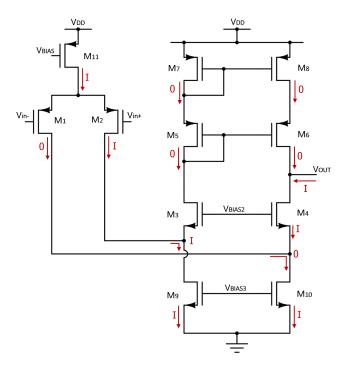


Figura 4: Funcionamento do circuito no extremo da situação 3.

3 Dimensionamento dos Transístores

A primeira fase no projecto do amplificador passou por decidir as dimensões dos vários transístores. Sabe-se que a dimensão de um transístor é dada pelos parâmetros W (width - largura) e L (lenght - comprimento).

3.1 Slew-Rate

Para efectuar o primeiro dimensionamento dos transístores teve-se em consideração o critério da slew-rate, onde se pretende atingir um valor de 200 V/ μ s.

O valor de L ficou decidido à partida como sendo 1 μ m para todos os transístores do circuito, isto porque se tem como rule of thumb que, para se evitar o efeito de modulação do comprimento do canal, o valor de L deve ser maior ou igual a 1 μ m. O valor de W pode ser calculado recorrendo à equação que determina a corrente num transístor. Para um transístor do tipo P a corrente é dada por

$$I_D = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox} \times \left(\frac{W}{L}\right) \times \left(V_{GS} - V_{TH}\right)^2 = k_P \times \left(\frac{W}{L}\right) \times V_{OD}^2,\tag{3.1}$$

sendo que para um transístor do tipo N troca o valor do factor de ganho, em vez de k_P tem-se k_N . Da equação anterior pretende-se determinar o valor de W dos vários transístores, sendo então necessário saber o valor de L (já determinado anteriormente), o valor da corrente que passa nos transístores, I_D , o valor de k e o valor da tensão de overdrive, V_{OD} .

O valor da tensão de overdrive definiu-se como sendo de 0.2 V para todos os transístores. Este valor deriva de outra rule of thumb que indica que se deve escolher para V_{OD} um valor de 0.2V - menos do que isso e fica-se demasiado sensível a V_{TH} e mais do que isso e fica-se com pouca margem de saturação, que é uma medida do quão dentro da saturação se está, sendo calculada por $V_{DS} - V_{OD}$.

O valor de k pode ser obtido com recurso aos process parameters, sendo de referir que o valores que se retiram das datasheets representam apenas $\mu_n C_{ox}$, pelo que têm de ser multiplicados por 1/2 para que se obtenha o factor de ganho final, como se pode ver na próxima equação, para o caso de um transístor do tipo P:

$$k_P = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox} = \frac{1}{2} \times KP_P.$$
 (3.2)

Os valores já conhecidos que ajudam a obter o valor de W através da equação (2.1) encontram-se esquematizados na seguinte tabela.

Tabela 2: Valores especificados para algumas das características que definem os transístores.

| Especificação | Método de Cálculo | Símbolo | Valor |
|-------------------------------------|--------------------|---------|------------|
| Comprimento | rule of thumb | L | 1 μm |
| Tensão de Overdrive | rule of thumb | Vod | 0.2 V |
| Factor de Ganho (tipo P) datasheet | process parameters | KPp | 58 μA/V² |
| Factor de Ganho (tipo N) datasheet | process parameters | KPn | 175 μA/V² |
| Factor de ganho (tipo P) | equação (2.2) | kР | 29 μA/V² |
| Factor de ganho (tipo N) | equação (2.2) | kn | 87.5 μA/V² |

Para determinar os valores das correntes que passam nos vários transístores começou-se por determinar a corrente máxima à saída do circuito. Existe uma relação entre a slew-rate, SR, e a corrente de saída máxima, $I_{out_{max}}$ expressa por

$$SR = \frac{I_{out_{max}}}{C_L},\tag{3.3}$$

que nos permite concluir que quanto maior for a corrente de saída, mais depressa é carregado o condensador que constitui a carga.

Com os valores da Tabela 1 obtém-se:

$$SR = \frac{I_{out_{max}}}{C_L} \leftrightarrow I_{out_{max}} = 200 \times 0.25 \times 10^{-6} \text{ A} = 50 \ \mu\text{A}.$$
 (3.4)

Analisando as Figuras 3 a 4 percebe-se que a corrente $I_{out_{max}}$ corresponde a I/2, pelo que o valor máximo de I corresponde a 100 μ A. O dimensionamento dos transístores foi feito tendo em conta o ponto de funcionamento em repouso (PFR), situação 1, de acordo com

$$W_P = \frac{I_D \times L}{k_P \times V_{QD}^2} \to \text{transistor tipo PMOS};$$
 (3.5)

$$W_N = \frac{I_D \times L}{k_N \times V_{OD}^2} \to \text{transistor tipo NMOS}.$$
 (3.6)

Os valores obtidos para a *width* dos vários transístores apresenta-se na tabela seguinte. De notar que os valores foram arredondados ao inteiro mais próximo.

Tabela 3: Valores de W dos transístores que constituem o circuito, calculados em função do PFR.

| Transístor | Tipo | Corrente | Observações | W |
|-----------------|------|-----------------------|---|-------|
| M1 | PMOS | ID= Imax/2 = 50 μA | / | 43 μm |
| M ₂ | PMOS | ID= Imax/2 = 50 μA | / | 43 μm |
| Мз | NMOS | ID= Imax/2 = 50 μA | / | 14 μm |
| M4 | NMOS | ID= Imax/2 = 50 μA | / | 14 μm |
| M5 PMOS | | ID= Imax/2 = 50 μA | constitui espelho de corrente com M6 com rácio 1:1 | 43 μm |
| M6 | PMOS | ID= Imax/2 = 50 μA | constitui espelho de corrente com M5 com rácio 1:1 | 43 μm |
| M7 | PMOS | ID= Imax/2 = 50 μA | constitui espelho de corrente com M8 com rácio 1:1 | 43 μm |
| M8 | PMOS | ID= Imax/2 = 50 μA | constitui espelho de corrente com M7 com rácio 1:1 | 43 μm |
| M9 | NMOS | IDmax = Imax = 100 μA | / | 29 μm |
| M10 | NMOS | IDmax = Imax = 100 μA | / | 29 μm |
| M ₁₁ | PMOS | IDmax = Imax = 100 μA | / | 86 µm |

De referir que os transístores M_5 e M_6 têm as mesmas dimensões, tal como pretendido, pois formam um espelho de corrente que tem como rácio 1:1. O mesmo se aplica aos transístores M_7 e M_8 .

Com o dimensionamento dos transístores feito procede-se a uma primeira simulação do circuito, com o intuito de verificar o seu funcionamento. Porém, antes de simular o circuito alterou-se a sua polarização, para que em vez de ser feita em tensão seja feita em corrente. Isto é feito porque uma

polarização em corrente permite ter mais controlo, sendo que quando é feita em tensão não se tem garantias dos valores pretendidos.

Assim, o circuito da Figura 1 foi alterado para o apresentado de seguida.



Figura 5: Primeiro circuito de simulação do amplificador.

Na figura anterior pode-se ver o valor de W utilizado nos vários transístores, sendo que para todos o valor de L é de 1 μ m.

Como se pode ver, o transístor M_{11} que é originalmente polarizado em tensão com V_{BIAS} , Bloco 1, foi substituído por um espelho de corrente básico que é polarizado em corrente com I_{BIAS} . A polarização feita com recurso a V_{BIAS_2} e V_{BIAS_3} foi tanbém alterada para passar a ser feita em corrente com I_{BIAS_2} , através de um espelho de corrente cascode low-voltage. O valor de I_{BIAS} e de I_{BIAS_2} é de $100~\mu\text{A}$.

De notar que os transístores M_{11_1} e M_{11_2} têm a mesma dimensão que aquela que foi determinada para M_{11} , uma vez que a corrente que os atravessa é também 100 μ A e são do tipo PMOS. Já os transístores M_{12} e M_{14} têm a mesma dimensão que M_9 e M_{10} , uma vez que a corrente que os atravessa é também 100 μ A e são do tipo NMOS. O transístor M_{13} , de acordo com o funcionamento teórico de um espelho de corrente *cascode low-voltage*, deve ter um W 3 vezes inferior ao de M_{12} , assim como deve funcionar sempre no tríodo, o que implica uma *width* de 9 μ m.

Na Figura 6 encontra-se o schematic criado no Cadence correspondente ao da Figura 5.

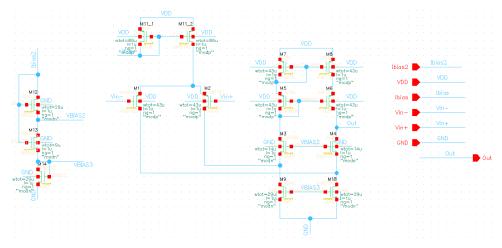


Figura 6: Schematic do circuito criado para a primeira simulação.

Com o *schematic* anterior projectou-se um símbolo e criaram-se novos *schematics* de *testbench*, como se pode ver nas Figura 7, 8 e 9.

preciso das imagens ds testbenchs

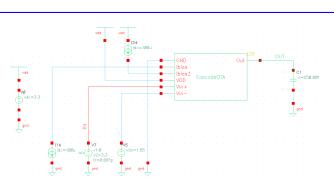


Figura 7: Schematic do testbench que permite simular o circuito em testes transiente e de resposta DC.

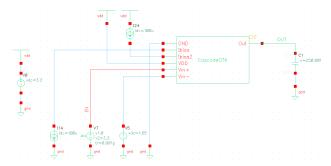


Figura 8: Schematic do testbench que permite simular o circuito em testes de resposta AC.

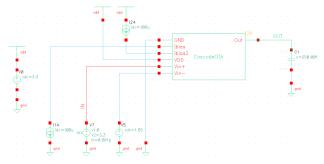


Figura 9: Schematic do testbench que permite simular o circuito em testes da slew-rate.

Recorrendo ao circuito da Figura 7 efectuou-se uma análise transiente durante 2 ms. Para verificar se o circuito funciona como pretendido otpou-se por verificar se todos os transístores do amplificador tem a corrente I_D pretendida, ou seja, de acordo com a Figura 1, e se estão na região de saturação.

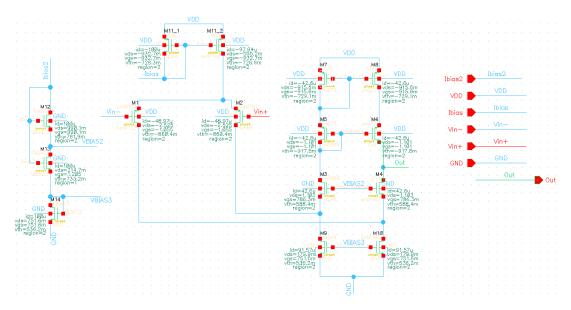


Figura 10: Valores do PFR do schematic da Figura 6.

A região de funcionamento dos transístores pode ser vista na secção *region*: 0 implica que o transístor está ao corte, 1 que está no tríodo, 2 que está na zona de saturação e 3 na região de *subthreshold*.

Como se pode ver, todos os transístores do amplificador estão na região 2, tal como pretendido, assim como os que polarizam através de I_{BIAS} . Os transístores M_{12} e M_{14} do espelho de corrente cascode low-voltage estão também saturados e o transístor M_{13} está no tríodo, tal como se queria.

Porém, apesar de os transístores estarem a funcionar na zona correcta, o valor das suas correntes está ligeiramente afastado do pretendio. Os transístores M_3 , M_4 , M_5 , M_6 , M_7 e M_8 deveriam ter um valor de I_D de 50 μ A, sendo, no entanto, o valor registado pela simulação de 42.6 μ A. Para os transístores M_9 e M_{10} esperava-se um valor de I_D de 100 μ A, sendo, no entanto, o valor registado pela simulação de 91.57 μ A. As correntes do espelho de corrente básico estão de acordo com o esperado, sendo que os transístores M_1 e M_2 têm um valor de corrente de 48.97 μ A, um valor próximo do esperado de 50 μ A.

Até agora, para efectuar o dimensionamento dos transístores o critério que se teve em consideração foi a slew-rate. Assim, com recurso à calculadora do Cadence calculou-se o seu valor, sendo este de $170.7 \times 10^6 \text{ V/segundo} \leftrightarrow 169.9 \text{ V/}\mu\text{s}$. O valor pretendido é de $200 \text{ V/}\mu\text{s}$, verificando-se então alguma diferença entre os dois valores.

Relativamente aos valores de V_{GS} para os vários transístores, os valores teóricos esperados foram calculados com base nos process parameters da seguinte forma:

$$V_{TH_{0_D}} \approx 0.6V \rightarrow V_{GS} = V_{OD} + V_{TH_N} = 0.2 + 0.6 = 0.8V \rightarrow \text{transistor tipo PMOS};$$
 (3.7)

$$V_{TH_{0_N}} \approx 0.5V \rightarrow V_{GS} = V_{OD} + V_{TH_N} = 0.2 + 0.5 = 0.7V \rightarrow \text{transistor tipo NMOS}.$$
 (3.8)

Na Figura 10 pode-se verificar que certos transístores do amplificador sofrem de efeito de corpo, ou seja, não têm o *bulk* à mesma tensão que a *source*. Para transístores NMOS tal ocorre se a *source* não estiver ligada a GND e, para transístores PMOS, se a *source* não estiver ligada a VDD.

Quando um transístor sofre de efeito de corpo o seu valor de V_{TH} desvia-se de V_{TH_0} (tensão de limiar na ausência de efeito de corpo) e, como tal, a sua tensão V_{GS} toma também valores diferentes. De facto, os transístores PMOS que sofrem de feito de corpo (M₁, M₂, M₅ e M₆), quando comparados aos que não sofrem, apresentam uma tensão de limiar mais afastada do valor da equação (3.7).

Na tabela seguinte pode-se ver as especificações pretendidas e as que se verificam até ao momento, sendo que a verde se assinalam aquelas que se considera cumpridas e a vermelho aquelas que se pretende melhorar. É de referir que ainda não se tem em consideração o critério da área, pois essa é uma preocupação final.

| | Valor | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|--------------|--|--|--|--|
| Especificação | Teórico | Experimental | | | | |
| Ganho para Sinais de Baixa Amplitude | 70 dB | 66.01 dB | | | | |
| Largura de Banda | 60 kHz | 87.45 kHz | | | | |
| Margem de Fase | 60° | 54.59° | | | | |
| Slew-Rate | 200 V/μs | 169.9 V/μs | | | | |
| Budget da Corrente | 400 μΑ | 383.14 μΑ | | | | |
| Área de <i>Die</i> | 0.02 mm ² | / | | | | |

Tabela 4: Especificações actuais do circuito.

Face à ligeira discrepância nos valores obtidos para a corrente nos vários transístores e para a slew-rate, decidiu-se proceder a um ajuste nas dimensões dos transístores para se obter valores mais próximos dos esperados. Este ajuste foi feito ao nível dos transístores M_3 e M_4 pois, ao aumentar as suas dimensões faz-se variar as suas tensões V_{GS} , e como tal V_{BIAS_2} , o que resulta num aumento da tensão V_{DS} de M_9 , que por sua vez faz aumentar a corrente daquele ramo.

O ajuste feito nesses dois transístores passou por aumentar o seu rácio W/L para o dobro, ou seja, o valor de W passou de $14\mu m$ para $28\mu m$. À primeira vista não parecer ser um ajuste fino, no entanto, está associado à existência de um efeito de segunda-ordem.

De facto, quando se é mais criterioso, a corrente de um transístor não é calculada de acordo com a equação (2.1), mas sim de acordo com

$$I_D = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox} \times \left(\frac{W}{L}\right) \times (V_{GS} - V_{TH})^2 \times (1 + \lambda V_{DS}) = k_P \times \left(\frac{W}{L}\right) \times V_{OD}^2 \times (1 + \lambda V_{DS}).$$
 (3.9)

Como se pode ver, sobre o valor da corrente existe um efeito de segunda-ordem com a introdução da parcela $(1 + \lambda V_{DS})$. Assim se explica que, quando o valor de W de M_3 e M_4 passa para o dobro, a corrente nos transístores aumenta em aproximadamente 7μ A, conseguindo-se obter o valor desejado de 50μ A.

Fizeram-se mais ajustes finos nos transístores que polarizam o amplificador, sendo que o transístor M_{12} passou para um W de 28μ m e o transístor M_{13} para um W de 7μ m. Estes ajustes nos transístores foram feitos com o objectivo de melhorar a corrente dos respectivos ramos.

Na Figura 11 apresenta-se o circuito com o ajuste nas dimensões dos transístores.

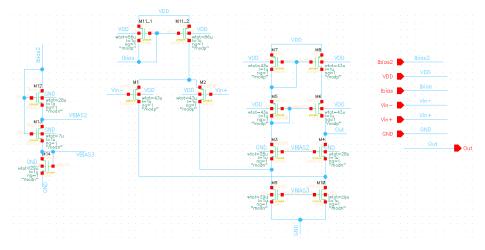


Figura 11: Schematic do circuito com os valores de W ajustados.

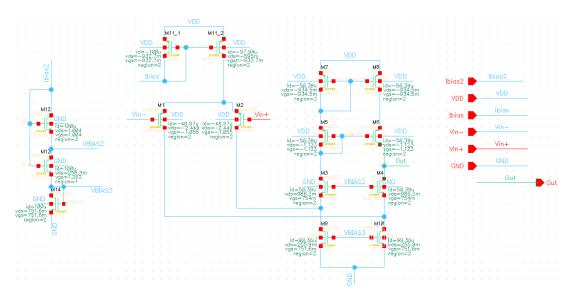


Figura 12: Valores do PFR do schematic da Figura 9.

Como se pode ver na figura anterior, o valor da corrente nos transístores M_3 a M_8 passou para $50.39\mu\text{A}$, um valor muito próximo do pretendido de $50\mu\text{A}$. Relativamente aos transístores M_9 e M_{10} , passaram a ter uma corrente de $99.36\mu\text{A}$, um valor também bastante próximo do pretendido de $100\mu\text{A}$.

Face a estes ajustes mediu-se novamente o valor da slew-rate para verificar se o critério já é cumprido. O valor medido foi de $199.9 \times 10^6 \text{ V/segundo} \leftrightarrow 199.9 \text{ V/}\mu\text{s}$, um valor que se considera óptimo.

Assim, o estado actual do circuito é apresentado de seguida.

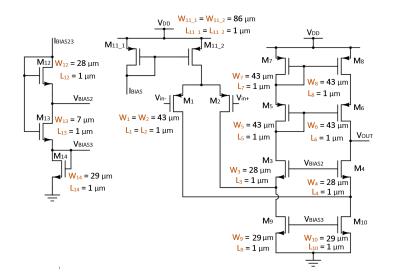


Tabela 5: Especificações.

| | Va | lor |
|--------------------------------------|----------------------|--------------|
| Especificação | Teórico | Experimental |
| Ganho para Sinais de Baixa Amplitude | 70 dB | 75.01 dB |
| Largura de Banda | 60 kHz | 35.56 kHz |
| Margem de Fase | 60° | 52.51° |
| Slew-Rate | 200 V/μs | 199.9 V/μs |
| Budget da Corrente | 400 μΑ | 398.72 μΑ |
| Área de <i>Die</i> | 0.02 mm ² | / |

Figura 13: Circuito actual.

3.2 Slew-Rate, Ganho, Largura de Banda e Margem de Fase

Por análise da tabela anterior, verifica-se que o valor da largura de banda corresponde a metade do pretendido, sendo que depois se torna mais complicado conseguir recuperar sem comprometer a slew-rate já obtida.

Assim, optou-se por uma nova abordagem em que fica decidido não alterar o rácio W/L dos transístores, com vista a não modificar o valor da sua transcondutância e não comprometer a sua região de funcionamento.

Olhando então para o primeiro ajuste feito, optou-se por modificar o valor de L dos transístores M_3 e M_4 de maneira igual à modificação de W, ou seja, L passa também para o dobro, ficando a 2μ m. Relativamente ao ajuste fino feito nos transístores M_{12} e M_{13} , opta-se por não manter o seu rácio W/L, algo que não é problemático, uma vez que não fazem parte do circuito do amplificador, mas sim parte de um circuito que o polariza em corrente. Face a esta modificação o circuito comporta-se da seguinte maneira.

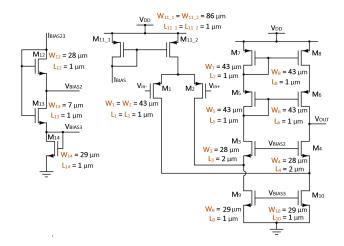


Figura 14: Circuito actual.

Tabela 6: Especificações.

| | Valor | | | | | |
|--------------------------------------|----------|--------------|--|--|--|--|
| Especificação | Teórico | Experimental | | | | |
| Ganho para Sinais de Baixa Amplitude | 70 dB | 70.13 dB | | | | |
| Largura de Banda | 60 kHz | 55.11 kHz | | | | |
| Margem de Fase | 60° | 44.66° | | | | |
| Slew-Rate | 200 V/μs | 171.4 V/μs | | | | |

Como se pode ver pela Tabela 6, a slew-rate desceu drasticamente face ao valor da Tabela 5. Assim, conclui-se que passar o rácio W/L dos transístores M_3 e M_4 para o dobro é muito e optou-se por aumentar, numa primeira fase, em 30% face ao valor original de $W=14\mu m$ e $L=1\mu m$. Optou-se também nesta altura por ter em consideração o critério do ganho, da largura de banda e da margem de fase - tomou-se esta decisão pois uma análise teórica de todos estes factores revela o quão afectados são uns pelos outros.

Veja-se: o ganho do circuito é dado pela equação (3.10) e a largura de banda, que está associada à frequência do pólo dominante, é dada pela equação (3.11) tal como se pode ver de seguida. A margem de fase é afectada por .

referir o que afecta PM

$$A_v = g_{m_1} R_o = g_{m_1} \left[\left(g_{m_4} r_{o_4} \left(r_{o_2} / / r_{o_{10}} \right) \right) / \left(g_{m_6} r_{o_6} r_{o_8} \right) \right]; \tag{3.10}$$

$$f_p = \frac{1}{2\pi C_L R_o} = \frac{1}{2\pi C_L \left[\left(g_{m_4} r_{o_4} \left(r_{o_2} / / r_{o_{10}} \right) \right) / \left(g_{m_6} r_{o_6} r_{o_8} \right) \right]}.$$
 (3.11)

O parâmetro comum ao ganho e à largura de banda é R_o - resistência de saída do amplificador folded cascode. O valor de R_o depende das resistências de saída de M_2 (r_{o_2}), M_4 (r_{o_4}), M_6 (r_{o_6}), M_8 (r_{o_8}) e M_{10} ($r_{o_{10}}$) e também da transcondutância de M_4 (g_{m_4}) e M_6 (g_{m_6}).

O valor da transcondutância é directamente proporcional ao rácio W/L e a resistência de saída de um transístor é dada por:

$$r_o = \left[\lambda \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \times \left(\frac{W}{L}\right) \times (V_{GS} - V_{TH})^2\right]^{-1}.$$
 (3.12)

Sabendo que se procura sempre manter o rácio das dimensões dos transístores vem:

$$g_m$$
: aumentar/diminuir W e aumentar/diminuir $L \to \text{ mant\'em valor } de \ g_m$ (3.13)

$$r_o: \begin{cases} \text{aumentar } W \text{ e aumentar } L \to \text{ aumenta valor de } de \ r_o \\ \text{diminuir } W \text{ e diminuir } L \to \text{ diminuir valor de } de \ r_o \end{cases}$$
(3.14)

Tabela 7: Linha temporal das alterações nas dimensões dos transístores e valores experimentais registados.

| | | Iterações | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|--|
| Transístores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| M1 e M2 | 43/1 | | | | | | | 55.9/1.3 | 77.4/1.8 | | | 90.3/2.1 | |
| M3 e M4 | 18.2/1.3 | | | | | 16.8/1.2 | | | | | | | |
| M5 e M6 | 43/1 | | | 47.3/1.1 | | | | | | | | | |
| M7 e M8 | 43/1 | 55.9/1.3 | | | 64.5/1.5 | | 77.4/1.8 | | | 98.9/2.3 | 111.8/2.6 | | |
| M9 e M10 | 49.3/1.7 | | 55.1/1.9 | 49.3/1.7 | | | | | | | | | |

| | | Valores | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------|---------------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--|
| Especificação | | Experimentais | | | | | | | | | | | | |
| Ganho [dB] | 66.867 | 67.167 | 64.47 | 67.264 | 67.367 | 66.8 | 66.9 | 67 | 67.09 | 67.2 | 67.24 | 67.28 | 70 | |
| Largura de Banda [kHz] | 81.54 | 78.74 | 85.81 | 76.45 | 75.51 | 80.5 | 79.57 | 79.26 | 79.04 | 78.01 | 77.57 | 77.49 | 60 | |
| Margem de Fase [°] | 50.2 | 51.51 | 50.79 | 51.46 | 52.76 | 53.47 | 56.14 | 55.11 | 54.08 | 59.25 | 62.25 | 62.04 | 60 | |
| Slew-Rate [V/μs] | 202.5 | 198.5 | 200.3 | 187.1 | 184.7 | 184.5 | 180.4 | 180.8 | 181.2 | 173.7 | 168.8 | 169 | 200 | |

| | | lterações | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Transístores | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| M1 e M2 | 111.8/2.6 | | | | | | | | | | | | |
| M3 e M4 | | 18.2/1.3 | 19.6/1.4 | 21/1.5 | | 22.4/1.6 | 22.8/1.6 | 23/1.6 | | | 23.8/1.7 | | |
| M5 e M6 | | | | | | | | | 34.4/0.8 | 30.1/0.7 | | | |
| M7 e M8 | | | | | 116.1/2.7 | | | | | | | | |
| M9 e M10 | | | | | | | | | | | | 46.4/1.6 | 43.5/1.5 |

| | | | | | | | Valo | res | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|-----|
| Especificação | Especificação Experimentais | | | | | | | | | | Teóricos | | | |
| Ganho [dB] | 67.31 | 67.897 | 68.378 | 68.787 | 68.803 | 69.161 | 69.442 | 69.569 | 69.299 | 69.123 | 69 | 69.598 | 70.123 | 70 |
| Largura de Banda [kHz] | 77.4 | 72.27 | 68.23 | 65.31 | 65.19 | 62.71 | 61.08 | 60.27 | 65.2 | 67.54 | 67.8 | 64.53 | 61 | 60 |
| Margem de Fase [°] | 61.92 | 61.32 | 60.67 | 59.97 | 60.98 | 60.24 | 60.22 | 60.23 | 61.14 | 61.42 | 60.58 | 60.99 | 61.37 | 60 |
| Slew-Rate [V/µs] | 169.2 | 169.4 | 169.4 | 169.4 | 167.6 | 167.5 | 168.1 | 168.4 | 193.8 | 201.9 | 200.6 | 199 | 197.2 | 200 |

3.3 Budget da Corrente

Com as especificações associadas ao ganho, largura de banda, margem de fase e *slew-rate* cumpridas, o foco vira agora para o *budget* de corrente, de modo a que o consumo de corrente no circuito seja o mínimo possível.

Para tal, opta-se por "injectar" uma corrente de 5μ A na polarização de V_{BIAS} e então ajustar a dimensão dos transístores do espelho de corrente básico, para que a corrente fornecida ao par diferencial seja de 100μ A na mesma. Olhando apenas para o circuito do espelho de corrente vem:

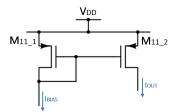


Figura 15: Espelho de corrente básico que polariza V_{BIAS} em corrente.

4 Conclusões

Notes

| preciso das imagens ds testbenchs | 7 |
|-----------------------------------|----|
| referir o que afecta PM | 12 |